

## Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

## УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа: М32021	К работе допущен:
Студент: Корнилов Н. В.	Работа выполнена:
Преподаватель: Тимофеева Э. О.	Отчёт принят:

## Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 5.07

## «Определение постоянной Планка методом задерживающего потенциала»

- 1. Цель работы:
  - Экспериментально проверить законы фотоэффекта.
  - Определение постоянной Планка и работы выхода электрона из металла.
- 2. Задачи, решаемые при выполнении работы:
  - Определение запирающего напряжения.
  - Изучение зависимости кинетической энергии электронов от частоты падающего излучения.
  - Экспериментальное определение материала фотокатода и вычисление постоянной Планка.
- 3. Объект исследования:
  - Фотоэффект.
- 4. Рабочие формулы и исходные данные:
  - Условие прекращения тока

$$T = eU_0$$

• Длина волны

$$v = \frac{c}{\lambda}$$

• Формула Эйнштейна

$$hv = A_{\text{выхода}} + E_{\text{к.макс}} = A_{\text{выхода}} + \frac{m_e V^2}{2}$$

• Погрешность для постоянной Планка

$$\frac{\Delta h}{h} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2}$$

• Погрешность для работы выхода

$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{v}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2}$$

- 5. Оборудование
  - Учебная экспериментальная установка по определению постоянной Планка.
- 6. Схема установки



Установка состоит из вакуумного фотоэлемента на основе цезиевого катода и измерительных приборов: вольтметра 3 и нано-амперметра 2.

В качестве источников излучения используются пять светодиодов с различными длинами волн: 472 нм, 505 нм, 525 нм, 588 нм, 611 нм.

Светодиоды подключаются к приемной камере 4, с помощью разъема 5. Блок подключается к сети через адаптер и разъем 6.

Светодиод запитывается через разъем 7.

Регулировка интенсивности регулируется ручкой регулятора 10.

7. Результаты прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчётов):

λ, нм	U0, B	ν, ТГц	T = eU0, Дж
472	0,650	635,154	1,041E-19
505	0,501	593,648	8,027E-20
525	0,449	571,033	7,193E-20
588	0,155	509,851	2,483E-20
611	0,091	490,659	1,458E-20

8. Расчёт результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчётов):

Тип	А <sub>вых</sub> , эВ	h, Дж*с
Эксп.	$1,853 \pm 0,009$	$(6,36 \pm 0,03) * 10^{-34}$
Teop.	1,800	$6,62*10^{-34}$

9. Расчёт погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений):

$$\frac{\Delta h}{h} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2} = \sqrt{(0,005)^2 + \left(\frac{0,5}{500}\right)^2} = 0,00509902$$

$$\approx 0,5\%$$

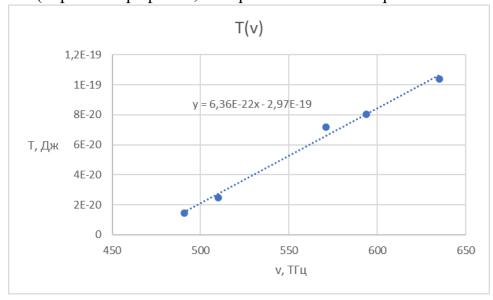
$$\frac{\Delta A}{A} = \sqrt{\left(\frac{\Delta h}{h}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \lambda}{\lambda}\right)^2} = \sqrt{(0,005)^2 + \left(\frac{0,5}{500}\right)^2} = 0,005196152$$

$$\approx 0,5\%$$

$$E_{h.ЭКСП} = \frac{|6,36*10^{-34} - 6,62*10^{-34}|}{6,62*10^{-34}} = 0,03927 \approx 3,9\%$$

$$E_{A_{BЫX}.ЭКСП} = \frac{|1,853 - 1,800|}{1,800} = 0,29444 \approx 2,9\%$$

10.Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение №2)



11. Выводы и анализ результатов работы:

В ходе работы мы смогли экспериментально получить значение постоянной планка  $h=(6,36\pm0,03)*10^{-34}$ Дж \* с, это значение достаточно близко  $E_{h.\mathfrak{s}\mathsf{KCR}}=2,9\%$  к табличному. Также нам удалось оценить работу выхода электрона  $A_{\mathsf{B}\mathsf{b}\mathsf{i}\mathsf{x}}=(1,853\pm0,009)$  эВ, согласно таблицам работы выхода для металлов, ближайшим подходящим элементом из которого состоит фотокатод будет  $\mathsf{Cs}-\mathsf{Ц}\mathsf{e}\mathsf{s}\mathsf{i}\mathsf{i}\mathsf{i}$ , с относительной погрешность  $E_{A_{\mathsf{B}\mathsf{b}\mathsf{i}\mathsf{x}}.\mathfrak{s}\mathsf{k}\mathsf{CR}}=2,9\%$